Family list
2 family member for:
JP10041069
Derived from 1 application.

1 MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT

Publication info: JP3539125B2 B2 - 2004-07-07 JP10041069 A - 1998-02-13

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05757969

MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT

PUB. NO.:

10-041069 [JP 10041069 A]

PUBL I SHED:

February 13, 1998 (19980213)

INVENTOR(s): FUJIMORI SHIGEO

HIMESHIMA YOSHIO

KOHAMA TORU

APPLICANT(s): TORAY IND INC [000315] (A Japanese Company or Corporation),

JP (Japan)

APPL. NO.:

09-094613 [JP 9794613]

FILED:

March 27, 1997 (19970327)

INTL CLASS:

[6] H05B-033/10

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 29.2 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 29.4 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Business Machines); 30.9 (MISCELLANEOUS GOODS

-- Other); 44.9 (COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD: ROO2 (LASERS); ROO3 (ELECTRON BEAM); RO11 (LIQUID CRYSTALS);

RO44 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R124 (CHEMISTRY --

Epoxy Resins); R125 (CHEMISTRY -- Polycarbonate Resins)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain favorable pattern process accuracy by forming part of an element where a pattern is made through a mask brought into tight contact with a substrate by means of a magnetic force.

SOLUTION: A mask is a plate- or film-like planar member with one or more openings so that an organic matter or an electrode material caused by vapor deposition or the like to travel toward a substrate deposits through the mask openings placed before the substrate and to produce a pattern of an organic electroluminescent element corresponding to the shapes of the mask openings. An important thing here is that the tight contact between the mask and the substrate is improved by a magnetic force. This reduces the proportion of the area where deposition substance or the like finds its way around into, or the mask-shaped area where deposition substance finds its way by seeping, and enables a fine pattern processing which has been conventionally impossible. In this case, either one or both of the substrate and the mask may be magnetic.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-41069

(43)公開日 平成10年(1998) 2月13日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H05B 33/10

H05B 33/10

審査請求 未請求 請求項の数17 FD (全11頁)

(21)出願番号	特願平9-94613	(71)出願人	000003159
(22)出願日 (31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	平成9年(1997)3月27日 特願平8-122667 平8(1996)4月18日 日本(JP)	(72)発明者 (72)発明者 (72)発明者	東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 藤森 茂雄 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内 姫島 義夫 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内 小濱 亨 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】有機電界発光素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】ウェットプロセスを用いる必要のない、良好な パターン加工精度をもつ有機電界発光素子の製造方法を 提供する。

【解決手段】陽極と陰極との間に有機化合物からなる発 光層が存在する有機電界発光素子において、該素子に含 まれるパターン加工部分が、磁力によって基板へ密着さ せたマスクを介して形成されることを特徴とする有機電 界発光素子の製造方法。

?

【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極と陰極との間に有機化合物からなる発 光層が存在する有機電界発光素子において、該素子に含 まれるパターン加工部分が、磁力によって基板へ密着さ せたマスクを介して形成されることを特徴とする有機電 界発光素子の製造方法。

【請求項2】有機電界発光素子の製造面である基板表側に磁場によって吸引力の及ぼされるマスクを配置し、基板裏側には磁場発生源を配置することを特徴とする請求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項3】マスクが、Fe、Co、Niのうち1種類以上の元素を合計1%以上含むことを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項4】マスクが、Fe、Co、Niのうち1種類以上の元素を合計20%以上含むことを特徴とする請求項1または2記載有機電界発光素子の製造方法。

【請求項5】マスクの厚さが2mm以下であることを特 徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製 造方法。

【請求項6】マスクの厚さが 500μ m以下であること 20 を特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項7】マスクの最小パターンピッチが2mm以下であることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項8】マスクの最小パターンピッチが500μm 以下であることを特徴とする請求項1または2記載の有 機電界発光索子の製造方法。

【請求項9】磁場発生源が電磁石であることを特徴とする請求項2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項10】磁場発生源が永久磁石であることを特徴とする請求項2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項11】陽極または陰極の少なくとも一方が透明であることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項12】透明な基板上に透明な陽極が設けられていることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項13】パターン加工部分が発光層であることを 特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の 40 製造方法。

【請求項14】発光層を蒸着法によって形成することを 特徴とする請求項13記載の有機電界発光素子の製造方 法。

【請求項15】パターン加工部分が陽極または陰極の少なくとも一方であることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項16】陽極あるいは陰極を蒸着法もしくはスパッタリング法によって形成することを特徴とする請求項15記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項17】有機電界発光素子の非発光部分にスペーサーを設けることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示素子、フラットパネルディスプレイ、パックライト、照明、インテリア、標識、看板、電子写真機などの分野に利用可能な、電気エネルギーを光に変換できる有機電界発光素子の製10 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入された正孔とが、両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合して発光するという有機電界発光素子の研究が近年活発に行われるようになってきた。この素子は、薄型、低駆動電圧下での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多色発光が特徴であり注目を集めている。

【0003】有機電界発光素子が高輝度に発光すること は、コダック社のC. W. Tangらによって初めて示 された (Appl. Phys. Lett. 51 (12) 21, p. 913, 1987)。コダック社の提示した 有機電界発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基板 上に、蒸着法によって正孔輸送性のジアミン化合物、発 光層である8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、そし て陰極としてMg:Agを順次設けたものであり、10 V程度の駆動電圧で1000cd/mⁱ の緑色発光が可 能であった。現在の有機電界発光素子は、上記の素子構 成要素の他に電子輸送層を設けているものなど構成を変 えているものもあるが、基本的にはコダック社の構成を 踏襲している。高輝度および多色発光が可能であるこれ 30 らの有機電界発光索子を表示素子などに利用する検討は 盛んに進められている。

【0004】しかし、日経エレクトロニクス1996.1.29 (No.654) p.102にも指摘されているように、素子のパターン加工が1つの大きな問題となっている。

【0005】例えば、フルカラーディスプレイの場合では、所定の位置にR、G、Bの発光層を形成する必要がある。通常このようなパターン加工はフォトリソ法に代表されるウェットプロセスによって達成されるが、有機電界発光素子を形成する有機膜は水分や有機溶媒、蒸液に対する耐久性に乏しい。特開平6-234969号公報に代表されるように、有機材料を工夫することによりウェットプロセスの可能な素子が得られることも示されているが、このような方法では素子に用いる有機材料が限定されてしまう。

【0006】さらに、表示素子には電極のパターン加工が不可欠である。有機層上部の電極をウェットプロセスでパターン加工する際にも、やはり有機膜にダメージを与えることが問題となる。

【0007】このような理由から、従来は、蒸着法に代

表されるドライプロセスによって有機電界発光素子を製 造し、パターン加工はマスクを利用して実現することが 多かった。つまり、素子を製造する基板前方にマスクを 配置して、マスク開口部のみに有機層あるいは電極を蒸 着するのである。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、微細な パターンに対応するにはマスクの厚さを薄くする必要が ある。強度が十分とれないために、たわみなどによって 基板とマスクとの密着性は悪化する。したがって、従来 10 方法では、パターンが微細であるほど蒸着物がマスクの 影に回り込む部分が無視できず、十分な精度をもって素 子のパターン加工を行うことが困難であった。このこと は、素子の短絡や、漏れ電流の増加によるクロストーク 発生の原因にもなりえる大きな問題であった。例えば、 特開平2-66873号公報によれば、パターンピッチ 300μm未満というのは、マスクを用いることによる パターン加工が可能な範囲よりも、かなり小さいピクセ ルサイズであることが示されている。

【0009】本発明は、かかる問題を解決し、ウェット 20 プロセスを用いることのできない有機電界発光素子にお いて、良好なパターン加工精度を実現できる製造方法を 提供することを目的とする。つまり、マスクを基板に対 して単に固定することが目的ではなく、従来では不可能 であったマスクによる微細なパターン加工を実現するの に必要な、マスクと基板との十分な密着性を発現する方 法を提供することが目的である。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を達成するため に、本発明の製造方法は「陽極と陰極との間に有機化合 30 物からなる発光層が存在する有機電界発光素子におい て、該素子に含まれるパターン加工部分が、磁力によっ て基板へ密着させたマスクを介して形成される」ことを 特徴とするものである。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明における有機電界発光素子 とは、陽極と陰極との間に有機化合物からなる発光層が 存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、 陽極や陰極あるいは発光層などの素子を構成する層の少 くとも1つがパターン加工されているものである。

【0012】陽極と陰極は、素子の発光に十分な電流が 供給できる導電性をもてばよいが、光を取り出すために 少なくとも一方の電極が透明であることが望ましい。

【0013】透明な電極は可視光線透過率が30%以上 あれば使用に大きな障害はないが、理想的には100% に近い方が好ましい。基本的には、可視光全域にわたっ てほぼ同程度の透過率を持つことが好ましいが、色を変 えたい場合は積極的に吸収を持たせることも可能であ る。その場合、カラーフィルターや干渉フィルターを用

材質としては、インジウム、錫、金、銀、亜鉛、アルミ ニウム、クロム、ニッケル、酸素、窒素、水素、アルゴ ン、炭素から選ばれる少なくとも一種類の元素からなる ことが多いが、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリンなど の導電性ポリマを用いることも可能であり、特に限定さ れるものでない。

【0014】本発明において特に好ましい陽極の例とし ては、透明基板上に置かれた酸化錫、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化錫インジウム (ITO) などをあげるこ とができる。パターン加工などを施すディスプレイ用途 などにおいては、加工性に優れたITOが特に好適な例 としてあげることができる。表面抵抗を下げたり電圧降 下抑制のために、ITOには少量の銀や金などの金属が 含まれていても良く、また、錫、金、銀、亜鉛、インジ ウム、アルミニウム、クロム、ニッケルをITOのガイ ド電極として使用することも可能である。中でもクロム はプラックマトリックスとガイド電極の両方の機能を持 たせることができることからも好適な金属である。素子 の消費電力の観点からは、ITOは低抵抗であることが 望ましい。例えば300Ω/□以下のITO基板であれ ば素子電極として機能するが、現在では10Ω╱□程度 の基板の供給も可能になっていることから、低抵抗品を 使用することが特に望ましい。ITOの厚みは抵抗値に 合わせて任意に選ぶ事ができるが、通常100~300 nmの間で用いられることが多い。透明基板の材質は特 に限定されず、ポリアクリレート、ポリカーポネート、 ポリエステル、ポリイミド、アラミドからなるプラスチ ック板やフィルムを用いることもできるが、好適な例と してはガラス基板を挙げることができる。ソーダライム ガラス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも 機械的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、

0. 7mm以上あれば十分である。ガラスの材質につい ては、ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無 アルカリガラスの方が好ましいが、SiO.などのバリ アコートを施したソーダライムガラスも市販されている のでこれを使用できる。ITO膜形成方法は、電子ピー ム法、スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受 けるものではない。

【0015】陰極は、電子を本素子の発光層に効率良く 40 注入できる物質であれば特に限定されない。従って、ア ルカリ金属などの低仕事関数金属の使用も可能である が、電極の安定性を考えると、白金、金、銀、銅、鉄、 錫、アルミニウム、マグネシウム、インジウムなどの金 属、またはこれら金属と低仕事関数金属との合金などが 好ましい例として挙げられる。また、あらかじめ有機層 に低仕事関数金属を微量にドーピングしておき、その後 に比較的安定な金属を陰極として成膜することで、電子 注入効率を高く保ちながら安定な電極を得ることもでき いて変色させる方が技術的には容易である。透明電極の 50 る。これらの電極の作製法も抵抗加熱蒸着、電子ビーム

蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング法などド ライプロセスであればよいが、本発明では手軽にできる 抵抗加熱蒸着法を使用している。

【0016】有機電界発光素子に含まれる有機層として は、1)正孔輸送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層 /電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、そして、4) 以上の組合わせ物質を一層に混合した形態の発光層、の いずれであってもよい。すなわち、素子構成として有機 化合物からなる発光層が存在していれば、上記1) ~ 3) の多層積層構造の他に4) のように発光材料単独ま 10 たは発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む発光 層を一層設けるだけでもよい。

【0017】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独で、ある いは正孔輸送性物質と高分子結着剤により形成され、正 孔輸送性物質としては、N、N´ージフェニルーN、N ´ージ(3-メチルフェニル)-1,1'-ジフェニル -4, 4´-ジアミン (TPD) やN, N´-ジフェニ ルーN, N´ージナフチルー1, 1'ージフェニルー 4, 4 - ジアミン (NPD) などに代表されるトリフ ェニルアミン類、N-イソプロピルカルパゾールなどの 20 3級アミン類、ピラゾリン誘導体、スチルベン系化合 物、ヒドラゾン系化合物、オキサジアゾール誘導体やフ タロシアニン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマ 一系では前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートや スチレン誘導体、ポリビニルカルバゾール、ポリシラン などが好ましいが、特に限定されるものではない。

【0018】発光層材料は主に以前から発光体として知 られていたアントラセンやピレン、そして前述の8-ヒ ドロキシキノリンアルミニウムの他にも、例えば、ピス スチリルアントラセン誘導体、テトラフェニルブタジエ 30 ン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、 ジスチリルベンゼン誘導体、ピロロピリジン誘導体、ペ リノン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、オキサジア ゾール誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、ポリマー 系では、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリパラフェ ニレン誘導体、そして、ポリチオフェン誘導体などが使 用できる。また発光層に添加するドーパントとしては、 前述のルブレン、キナクリドン誘導体、フェノキサゾン 660、DCM1、ペリノン、ペリレン、クマリン54 0、ジアザインダセン誘導体などがそのまま使用でき

【0019】電子輸送性物質としては、電界を与えられ た電極間において陰極からの電子を効率良く輸送するこ とが必要で、電子注入効率が高く、注入された電子を効 率良く輸送することが望ましい。そのためには電子親和 力が大きく、しかも電子移動度が大きく、さらに安定性 に優れ、トラップとなる不純物が製造時および使用時に 発生しにくい物質であることが要求される。このような 条件を満たす物質として8-ヒドロキシキノリンアルミ

2- (4-ピフェニル) -5- (4-t-プチルフェニ ル) -1, 3, 4-オキサジアゾール (t-BuPB D) などのオキサジアゾール系誘導体、薄膜安定性を向 上させたオキサジアゾール二量体系誘導体の1,3-ビ ス(4-t-プチルフェニル-1,3,4-オキサジゾ リル) ピフェニレン (OXD-1)、1,3-ピス(4 - t - プチルフェニル - 1, 3, 4 - オキサジゾリル) フェニレン(OXD-7)、トリアソール系誘導体、フ エナントロリン系誘導体などがある。

【0020】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に 用いられる材料は単独で各層を形成することができる が、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ(N-ピニルカルバゾー **ル)、ポリメチルメタクリレート、ポリプチルメタクリ** レート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレ ンオキサイド、ポリプタジエン、炭化水素樹脂、ケトン 樹脂、フェノキシ樹脂、ポリサルフォン、ポリアミド、 エチルセルロース、酢酸ピニル、ABS樹脂、ポリウレ タン樹脂などの溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キ シレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不 飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、 シリコーン樹脂などの硬化性樹脂などに分散させて用い ることも可能である。

【0021】上記正孔輸送層、発光層、電子輸送層など の有機層の形成方法は、抵抗加熱蒸着、電子ピーム蒸 着、スパッタリング法など特に限定されるものではない が、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着などの蒸着 法が特性面で好ましい。層の厚みは、有機層の抵抗値に もよるので限定することはできないが、経験的には10 ~1000nmの間から選ばれる。

【0022】電気エネルギーとは主に直流電流を指す が、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。 電流値および電圧値は特に制限はないが、案子の消費電 力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大 の輝度が得られるようにするべきである。

【0023】本発明におけるパターン加工部分とは、基 本的には有機電界発光素子の発光に関与する部分を意味 するが、必要性によっては、発光に関与する部分のコン トラストやパターン精度、電気的絶縁性を向上させる目 40 的で形成されるような非発光部分であってもよいので、 特に限定されるものではない。好ましくは発光層、陽 極、陰極がパターン加工される。

【0024】発光に関与する部分としては、発光層およ び電極が特に重要である。これらの形状やサイズは特に 限定されるものではなく、用途によって最適なものが使 用される。例えば、表示素子やディスプレイの用途で は、発光層と電極ならびに非発光領域のパターン形状に より規定される1つ以上の発光領域が1つの画素を形成 する。つまり、本発明によって加工される発光層もしく ニウム、ヒドロキシベンゾキノリンベリリウム、例えば 50 は電極のパターン形状やサイズが、画素の形状やサイズ

8

に一致している必要はない。セグメント方式やドットマトリクス方式などの表示方式によって、その画素の形状は異なるが、画素サイズとしては $2\,\mathrm{mm}$ 角以下が好ましい。高精細表示の用途では、画素サイズとして $5\,0\,0\,\mu$ m角以下が望ましく、さらに好適な画素サイズとして、現在実用化されているフルカラー液晶ディスプレイの単色一画素サイズである $1\,0\,0\times3\,0\,0\,\mu$ mを例示することができる。

【0025】ディスプレイ用途では、発光層や電極のパターン加工形状が繰り返しの周期をもつ場合が少なくな 10 い。その場合には、パターン加工サイズの最小ピッチは2mm以下であることが好ましく、さらには500μm以下であることがより好ましい。これらディスプレイは単純マトリクス型でも、TFT方式に代表されるアクティブマトリクス型であってもよく、本発明はディスプレイの構造や駆動方式を限定するものではない。

【0026】上記の電極については、有機電界発光素子における陽極および陰極の少なくとも一方を指し、必要性によっては両方の電極を本発明によってパターン加工してもよい。また、電極の導電性を向上させるために付20加される、ガイド電極のようなものも含まれる。基本的には、基板上に設けられた一方の電極が先にウェットプロセスによってパターン加工されており、その上に有機層を形成したあと、本発明による方法でもう一方の電極をパターン加工することが好ましい。より好適な例としては、透明基板上で先にパターン加工された透明電極を陽極として、その上に有機層を形成し、有機層上部の陰極を本発明によってパターン加工する工程が挙げられる。

【0027】本発明によってパターン加工される非発光 30 部分は特に限定されないが、好適な例としてブラックマトリクスや発光領域を規定するための絶縁層を挙げることができる。ブラックマトリクスは発光領域の隙間を黒くして、コントラストを向上させる。絶縁層は電極エッジの保護、発光領域の規定および電極間の絶縁性を向上させる。いずれも、材質や形状、サイズを一概に示すことはできず、用途によって最適なものが用いられる。

【0028】本発明におけるマスクとは、板あるいはフィルムのような面状のものに1つ以上の開口部が設けられたものである。蒸着法などによって基板に向かって飛 40来してくる有機物あるいは電極材料は、基板前方に設置されたマスク開口部を通じて基板上に堆積され、マスク開口部形状に対応した有機電界発光素子のパターン加工が実現される。

【0029】本発明での重要な特徴は、マスクと基板との密着性を磁力によって向上させている点である。このことによって、蒸着物などの回り込み部分、つまり、マスク関口部からマスクの影の部分へにじむように蒸着される部分の割合を減少させ、従来では不可能であった微細なパターン加工が達成される。基板に対するマスクの50

位置的な固定、あるいはマスク自身の重量を支えること は本発明の直接的な目的ではないので、磁力によってな されても機械的な接触などによってなされてもよく、特 に方法を限定するものではない。

【0030】本発明においては、マスクとその他1つ以 上の物体との間に相互に磁力が及ぼし合えば、その関係 は特に限定されるものではない。例えばマスクと有機電 界発光素子の基板とが磁力によって吸引力を及ぼし合う とすれば、基板が磁石であってもマスク自体が磁石であ ってもよいし、両者が磁石であってもよい。もちろん、 マスクと磁力を及ぼし合う対象は基板である必要はな く、引力もしくは斥力かについても特に限定はされな い。本発明における好ましい例としては、有機電界発光 素子の製造面である基板表側に、磁場によって吸引力の 及ぼされるマスク、すなわち磁石に引き寄せられる材料 でできたマスクを設置して、基板裏側に配置された磁石 によって該マスクを基板に密着させる方法が挙げられ る。必要な磁力の大きさについては、マスクの開口部形 状やサイズ、重量、強度などによって異なるので一概に は示せないが、マスクの固定を機械的接触によって行う 場合には必要なマスクの密着性が十分に得られる以上の 磁力が、また、マスクの固定も磁力で行う場合にはマス クの密着性と位置的な固定とが十分できる以上の磁力が あればよい。

【0031】磁石の好適な例としては、永久磁石ならびに電磁石を挙げることができる。その形状やサイズは特に限定されないが、マスクの開口部全体に基板面と垂直方向の吸引力が一様に働くように、マスク開口部以上の大きさであることが望ましい。また、1つの磁石によって要求される面積に磁場を発生させてもよいが、複数の磁石を貼り合わせたり、所定の間隔で並べるなどしたものを利用することもできる。基板との距離については、マスクに十分な磁力が及ぶ範囲であれば特に限定されない。

【0032】永久磁石の好適な材料としては、純鉄、炭素鋼、W鋼、Cr鋼、Co鋼、KS鋼などの焼入硬化磁石材料、MK鋼、Alnico鋼、NKS鋼、Cunico鋼などの析出硬化磁石材料、OPフェライト、Baフェライトなどの焼結磁石材料ならびにSm-Co系やNd-Fe-B系に代表される各種希土類磁石材料などが挙げられるが、以上のものに限定はされない。これらの材料をバルク的に用いることが多いが、粉末をゴムや樹脂に混入したり、粉末を加圧成型したものを磁石として用いてもよい。

【0033】電磁石は、磁場発生のON、OFFならびに磁力を電気的に制御できることから、本発明において特に好適に用いられる。構造は特に限定されないが、導線を複数回巻いたソレノイドコイル内に磁心を挿入したものが特に望ましい。磁心材料としては、永久磁石材料として上記に挙げたものの他に、ケイ素鋼板、AI-F

10

e合金、Ni-Fe合金(パーマロイ)などの金属磁心材料、Mn-Zn系、Ni-Zn系、Cu-Zn系などのフェライト磁心材料、カーポニル鉄、Moパーマロイ、センダストなどの微粉末を結合剤とともに圧縮成型させたの圧粉磁心材料などが挙げられる。このような電磁石は単独で用いてもよいが、複数の電磁石を組み合わせて磁場発生源とすることもできる。

【0034】マスクの好適な材料としても上記の磁性材料を挙げることができる。これらの材料を薄い板状に成型したものからマスクを作製することが好ましいが、ゴ 10 ムや樹脂に磁性材料の粉末を混入してフィルム状に成型したものを用いることもできるので、マスクの材料組成を一概に規定できない。磁石による吸引力を効率よく発現させるには、マスクが、磁性元素であるFe、Co、Niのうち1種類以上の元素を、組成比において合計1%以上(1種類の場合には単独で1%以上)含んでいることが望ましく、さらに、合計20%以上含んでることがより望ましい。作製されたマスクには磁場によって吸引力が働くが、マスク自体は、はじめから磁化されていても、そうでなくてもよい。必要に応じて、磁化した材でも、そうでなくてもよい。必要に応じて、磁化した材料からマスクを作製したり、マスクを作製してから磁化させることもできる。

【0035】マスク開口部の形状とサイズは、基本的には有機電界発光素子のパターン加工のそれに等しい。しかしながら、有機電界発光素子におけるあるパターン加工は、1枚のマスクを用いて一度に実現されてもよいし、複数のマスクを組み合わせたり、1枚のマスクと基板の相対的な位置をずらすなどして複数回に分けて実現されてもよいので、両者のパターンが一致している必要はない。前述のディスプレイ用途のように、素子におい30て繰り返し周期を持つパターンを1枚のマスクで実現する場合には、マスクのパターンピッチの好適な例として2mm、さらに好ましい例として500µmを例示することができる。

【0036】マスクの厚さについては、その強度や大き さ、パターンサイズにもよるので一概には示せない。必 要以上に厚くマスクの強度が大きすぎると、基板との密 着性を向上させるのに大きな磁力が要求され、基板のた わみにマスクを追従させることも難しくなる。目安とし ては、2mm以下の厚さが好適な例として挙げられる。 本発明は微細なパターン加工について特に効果的であ り、パターンピッチのさらに好ましい例として 500μ mを例示している。この場合、例えば開口部が300μ mであればマスクの残り幅は200μmということにな る。良好なパターン精度を達成するためには、マスクの 厚さは残り幅(この場合は200μm)の5倍以下であ ることが望ましく、さらに、残り幅以下であることが特 に望ましい。したがって、微細なパターン加工に対応す るマスクのより好適な厚さとしては、500μm以下を 例示することができる。

【0037】有機電界発光素子に用いられる基板の表面が平面である場合には、マスクと基板との均一な密着性を実現するために、高い平面性を有するマスクを使用する方が有利である。しかしながら、微細なパターンに対応するために上述のようにマスクの厚さを薄くすると、マスクの作製工程の途中で変形を受けやすくなり、マスクの作製工程の途中で変形を受けやすくなり、スクにうねりが生ずるなどして平面性が損なわれることがある。このような場合には、焼き鈍しなどの方法を利用してマスクの平面性を向上させてもよい。さらに、マスクは適当な形状のフレームに固定された状態で使用されることが多いが、その際も、マスクにテンションを掛けながらフレームに固定するなどして、マスクの平面性を理想状態に近づけるようにすべきである。

【0038】本発明の製造方法では、有機電界発光素子の製造面とマスクとを密着させた際に、マスクが基板に成膜された有機層などを傷つけるのを防ぐために、有機電界素子の非発光部分にクッションの役割を果たするにのよれてもできる。スペーサーの作製方法や材質は特になどを利用して、マスクの接触から発光部分を効率よくほどできるように、あらかじめ基板上に配置しておくことが工程的には容易である。スペーサーの高さは、有機電子の発光部分の厚さより高く、蒸着物の回り込みによりパターン加工精度が悪化しない程度に必要であり、通常は $0.5\sim100\mu$ mの範囲で形成されるが、特に限定されるものではなく、条件に応じて最適化すればよい

【0039】上記スペーサーの機能は、マスクの基板接触面に部分的に突起を設けて、その突起を有機電界発光素子の非発光部分に接触させることで、あるいは、マスク全面に樹脂などの比較的柔軟性のある物質をコーティングすることでも達成できる。突起やコーティングの材料は特に限定されるものではないが、フォトレジストなどを利用して形成するのが工程的に容易である。

[0040]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

【0041】実施例1

 $28 \times 36 \, \text{mm}$ 、厚さ $50 \, \mu \, \text{m}$ のコパール (組成比は Fe 54%、Ni 29%、Co 17%) 板に、ウェットエッチングによって開口部を設けたマスクを用意した。 1つの開口部の主な部分は長方形であり、短辺、長辺方向の長さはそれぞれ $200 \, \mu \, \text{m}$ 、 $15 \, \text{mm}$ である。この開口部は短辺方向にピッチ $300 \, \mu \, \text{m}$ で16個繰り返されている。すなわち、中央部分はピッチ $300 \, \mu \, \text{m}$ (開口部幅 $200 \, \mu \, \text{m}$ 、残り幅 $100 \, \mu \, \text{m}$) × $16 \, \text{本}$ のストライプ形状のマスクである。また、外部との電気的接続を

12

容易にするために、この長方形開口部の長辺方向両側は、さらに7.5 mmの間に1.27 mmピッチ(開口部幅600 μ m)まで連続的に広げられている。上記のマスクは外形が等しい2 mm幅のステンレス鋼枠にレーザー融着によって固定されている。このマスクをステンレス鋼枠側が蒸着源(下側)を向くように真空蒸着装置内に固定して、反対のコパール板側(上側)に、38×46 mm、厚さ1.1 mmのガラス基板、34×42 mm、厚さ3 mmの板磁石を順に置いて固定した。板磁石は日立金属株式会社製の希土類磁石(H-23CV)を10 用いた。装置内の真空度が5×10-1 Pa以下になるまで排気した後、アルミナるつぼを用いた抵抗加熱蒸着法によって金属Alを1nm/sの速度で150nm蒸着した。なお、膜厚分布を平均化するために、蒸着中は基板を回転させた。

【0042】蒸着後にガラス基板を取り出し、基板表面に蒸着されたA1電極を顕微鏡で観察した写真が図1である。長辺方向の中央部における電極幅は200μmであった。また、電極ピッチを広げた部分を利用してテスタで抵抗値を測定したところ、16本の電極間に電気的20 短絡は皆無であり、隣り合う電極間の抵抗は測定限界である20MΩ以上であった。

【0043】比較例1

蒸着の際に磁石を使用しなかった以外は実施例1と同様にしてA1電極をパターン加工したところ、図2に示すとおり、電極幅の平均値は270 μ mであった。しかし、複数箇所において蒸着されたA1の大きな回り込みが見られ、16本中隣り合う10組の電極間が電気的に短絡していた。

【0044】実施例2

開口部幅が 250μ m、残り幅が 50μ m(ピッチは 300μ mと同じである)であること以外は、実施例1と同様にしてA1電極をパターン加工した。蒸着されたA1電極を顕微鏡で観察した写真が図3である。電極幅は 255μ mであった。また、電極間の電気的短絡は皆無であり、隣り合う電極間の抵抗は測定限界である20M Ω 以上であった。

【0045】比較例2

蒸着の際に磁石を使用しなかった以外は実施例2と同様にしてA1電極をパターン加工したところ、図4に示す 40とおり、隣り合うすべての電極同士が重なり合い、電極幅は測定不可能だった。抵抗値の測定においても、隣り合うすべての電極間は電気的に短絡状態となっていた。

【0046】実施例3

I T O 透明電極膜 (電子ピーム蒸着品、15Ω/□) の付いた厚さ1. 1 mmのガラス基板を38×46 mmの大きさに切断し、フォトリソグラフィー法によってIT Oを300μmピッチ (I T O 残り幅270μm) ×32本のストライプ状にパターン加工した。I T O ストライプの長辺方向片側は、外部との電気的接続を容易にす50

るために1. 27mmピッチ (開口部幅800μm) ま で広げられている。この基板の洗浄を行い、UV-オゾ ン処理を施した。これを真空蒸着装置内に固定して、装 置内の真空度が2×10¹Pa以下になるまで排気し た。正孔輸送材料であるピス(m-メチルフェニルカル パゾール)をタンタルボートから抵抗加熱方式によって 0. 3 nm/秒の速度で120 nm蒸着し、0. 35w t %キナクリドンをドーピングした8-ヒドロキシキノ リンアルミニウム (Ala3) を0.3 nm/秒の速度 で30nm、さらに、Alg3を0.3nm/秒の速度 で70 nmを順次蒸着した。以上の有機物の蒸着は基板 全面に行った。次に、実施例1と同様に磁石を用いて、 ITOと電極のストライプパターンが直交するようにマ スクをセットした。真空中において、すでに成膜された 有機層をリチウム蒸気にさらしてドーピング(膜厚換算 量1nm) した後、A1を0.5nm/秒の速度で15 0 nmの厚さに蒸着した。

【0047】得られた 32×16 画素の単純マトリクス有機電界発光素子を線順次駆動により発光させたところ、明瞭な文字表示が可能であった。発光領域を顕微鏡で観察した写真を図5に示す。1つの画素は 270μ m $\times255\mu$ mであり、それぞれの辺の長さは実際にパターン加工された1 TOおよびA1 電極幅に対応していた。

【0048】実施例4

発光層用マスクとして、外形120×84mm、厚さ2 5μmのNi板に開口部を設けたマスクを用意した。開 口部の基本形状は長さ67.2mm、幅100μmのス トライプであり、ピッチ300μmで幅方向に272本 が並んでいる。図6に模式的に示すように、各ストライ プ状開口部2aには、開口部の変形を防止するために 4. 8 mmごとに幅 2 0 μ mの渡り線 3 が存在してい る。陰極用マスクとしては、外形120×84mm、厚 **さ100μmのコパール板に、ウェットエッチングによ** って開口部を設けたマスクを用意した。図7に模式的に 示すように、各ストライプ状開口部2bは長さ100m m、幅270μmであり、ピッチ600μmで幅方向に 100本が並んでいる。上記2種類のマスクを、その平 面性を損なわないように注意しながら、電子ピーム溶接 法によって外形が等しい2mm幅のステンレス鋼枠に固 定した。

【0049】実施例3と同じITO透明電極膜のついたガラス基板 $10を120\times100$ mmの大きさに切断し、図8のように通常のフォトリソグラフィー法によってITOを 100μ mピッチ(ITO残り幅 90μ m) $\times816$ 本のストライプ20にパターン加工した。次に、非感光性ポリイミドにフタロシアニン系酸化縮合物を主成分とする黒色顔料を混合したベーストを上記基板上にスピンコート法により塗布し、クリーンオープンによる窒素雰囲気下で140℃、10分間のセミキュアを

行った。ポジ型フォトレジストを用いた通常のフォトリ ソグラフィー法により上記ポリイミド層をパターン加工 した後で、280℃、30分間のキュアを行い、スペー サーとプラックマトリクスとを兼ねた厚さ1. 0μmの 黒色層を形成した。図9に示すように、この黒色層30 には $70 \times 250 \mu$ mの開口部31が設けられており、 開口部からは下地のITOストライプ20の中心部分が 露出している。また、黒色層の体積抵抗率は10°Ωc m以上あり、良好な絶縁性を有していた。

【0050】この基板を洗浄し、UV-オゾン処理を施 10 した後で、真空蒸着機に固定して装置内の真空度が2× 10⁻¹Pa以下になるまで排気した。まず、それぞれ正 孔輸送材料として、銅フタロシアニンを20nm、ピス (m-メチルフェニルカルパゾール)を100nm、基 板全面に蒸着して正孔輸送層32を形成した。次に、発 光層用マスクを基板前方に配置し、基板後方に110× 100mm、厚さ10mm、残留磁束密度0.3Tのフ ェライト系板磁石を置いて、これらを固定した。この 際、マスクのストライプ状開口部2aと基板のITOス トライプ20との中心線が一致し、かつ、渡り線3が黒 20 色層開口部31を干渉しないように位置をあわせた。 真 空中で、青色発光層40として0.3wt%のペリレン をドーピングしたビス (2-メチル-8-ヒドロキシキ) ノリノラト) -パラフェニルフェノラトアルミニウム (BAlg,) を30nm、さらに、BAlg, を70 nm順次蒸着した。発光層用マスクを基板に対して1/ 3ピッチだけずらしてから基板と磁石とを固定し、隣の ITOストライプ上に緑色発光層41として0.3wt %のキナクリドンをドーピングしたAlq, を30n m、さらに、Alq、を90nm順次蒸着した。同様に 30 して、さらに隣のITOストライプ上に赤色発光層42 として0.3wt%04-(ジシアノメチレン)-2-メチルー6-(パラジメチルアミノスチリル)-4-ピ ラン (DCM) をドーピングしたAlq,を30nm、 さらに、Alq、を80nm順次蒸着した。それぞれの 発光層は図10のようにITOストライプ20の3本お きに配置され、ITO露出部分を完全に覆っている。こ の後、発光層用マスクを取り外し、基板全面に発光層被 覆層43としてAlq, を20nm蒸着した。次に、陰 極用マスクを基板前方に配置し、基板後方に前記と同じ 40 磁石を置いて、これらを固定した。この際、マスクのス トライプ状開口部2bが、基板のITOストライプ20 と直交し、しかも、黒色層開口部31の中心に一致する ように位置をあわせた。真空中において、すでに成膜さ れた有機層をリチウム蒸気にさらしてドーピング (膜厚 換算量1nm)した後、Alを200nmの厚さに蒸着 して陰極とした。この段階では、陰極50aは図11の ようにピッチ600 μ m (電極幅275 μ m) である。 さらに、陰極用蒸着マスクを基板に対して1/2ピッチ だけずらしてから基板と磁石とを固定し、同様にLiド 50 る平面図である(1回目の陰極形成段階)。

ーピングとA1陰極の蒸着をすることで、1回目に成膜 した陰極の隙間に同じ電極幅の陰極50bを形成した。 図12および13に模式的に示すように、最終的に81 6本のITOストライプ上に赤、緑、青色(RGB)の 発光層が交互に並び、 ITOと直交するようにピッチ3 00μmの陰極が200本並ぶ単純マトリクス型カラー ディスプレイが得られた。RGBからなる3つの発光領 域が1画素を形成するので、本ディスプレイは300μ mピッチで272×200画素を有することになる。な お、図13では説明を容易にするために黒色層30の厚 さが発光部分より薄く描かれているが、実際には発光部 分より厚く形成されており、マスクとの接触から発光部 分を保護するスペーサーとしての機能を十分に果たして

【0051】作製したディスプレイを発光させたとこ ろ、各発光領域はRGBそれぞれ独立の色で発光してお り、発光層を蒸着する際に蒸着物が他の発光領域に回り 込むことに起因する発光色のにじみなどは認められなか った。同様にストライプ状の陰極同士の短絡も皆無であ った。発光領域の大きさは70×250μmであり、黒 色層の開口部サイズと一致していた。また、線順次駆動 により明瞭なパターン表示と、そのマルチカラー化が可 能であった。

[0052]

【発明の効果】本発明によれば、ウェットプロセスを用 いることなく、良好なパターン加工精度をもつ有機電界 発光素子を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1によってパターン加工されたA1電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図2】比較例1によってパターン加工されたA1電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図3】実施例2によってパターン加工されたA1電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図4】比較例2によってパターン加工されたA1電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図5】実施例3によってパターン加工された有機電界 発光素子の画素部分のパターンの顕微鏡写真である。

【図6】実施例4で使用した発光層用マスクの概要を説 明する平面図である。

【図7】実施例4で使用した陰極用マスクの概要を説明 する平面図である。

【図8】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明する 平面図である(ITOパターン加工段階)。

【図9】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明する 平面図である(黒色層形成段階)。

【図10】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明す る平面図である(RGB発光層形成段階)。

【図11】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明す

【図12】実施例4で作製した有機電界発光素子の概要 を説明する平面図である。

【図13】図12のAA′断面図である。

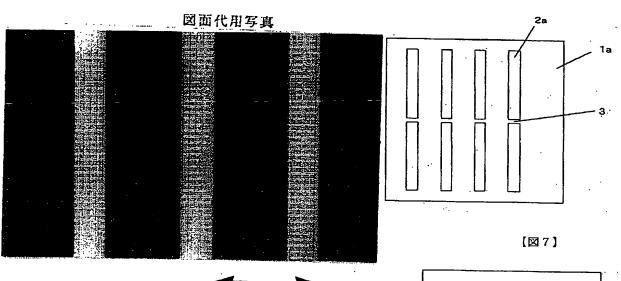
【符号の説明】

- 1a、1b マスク部分
- 2a、2b ストライプ状開口部
- 3 渡り線
- 10 ガラス基板
- 20 ITOストライプ

- 30 黒色層
- 31 黒色層開口部
- 32 正孔輸送層
- 40 背色発光層
- 41 緑色発光層
- 42 赤色発光層
- 43 発光層被覆層
- 50a、50b 陰極

【図1】

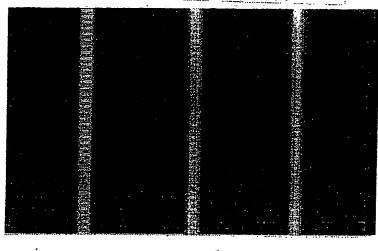
[図6]



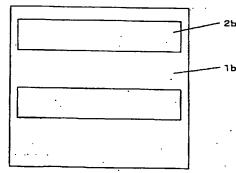
300 μ m

【図2】

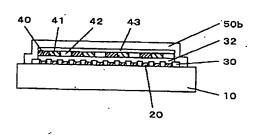
図面代用写真



300 µ m

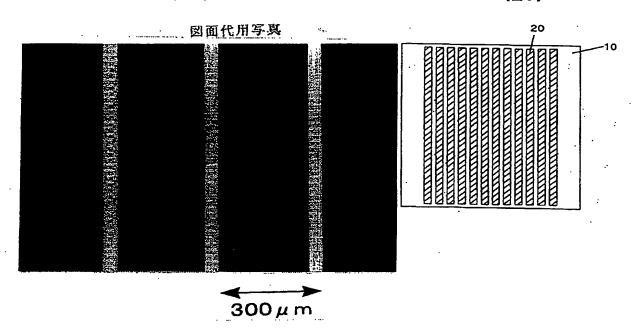


【図13】



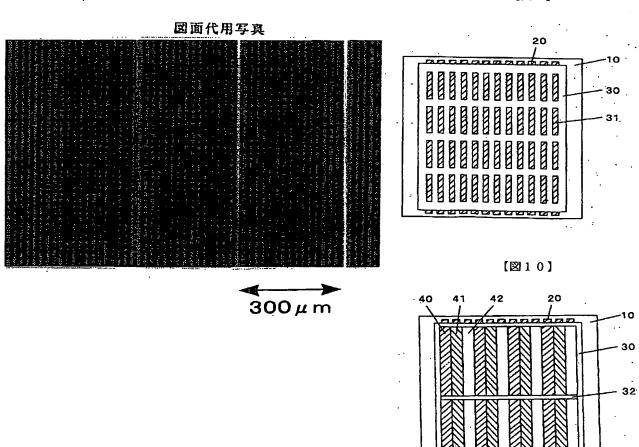
[図3]

【図8】



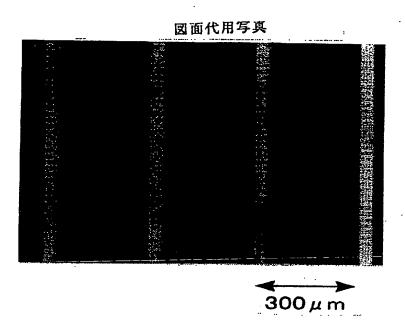
【図4】

【図9】

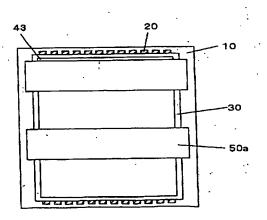


(11)

【図5】



【図11】



【図12】

